

## Células solares fotovoltaicas de concentración (CFV) y conjuntos de células en soporte (CoC)

### Cualificación

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN 220 *Sistemas de energía solar fotovoltaica*, cuya secretaría desempeña UNEF.



### EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN IEC 62787

## UNE-EN IEC 62787

Células solares fotovoltaicas de concentración (CFV) y conjuntos de células en soporte (CoC)  
Cualificación

*Concentrator photovoltaic (CPV) solar cells and cell on carrier (CoC) assemblies. Qualification.*

*Cellules solaires photovoltaïques à concentration (PVC) et ensembles de cellules sur support (CoC). Qualification.*

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN IEC 62787:2021, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 62787:2021.

## **EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN IEC 62787**

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

**Asociación Española de Normalización**

Génova, 6  
28004 MADRID-España  
Tel.: 915 294 900  
[info@une.org](mailto:info@une.org)  
[www.une.org](http://www.une.org)

© UNE 2022

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

# Índice

Prólogo europeo .....	7
Declaración.....	7
Prólogo.....	8
1    Objeto y campo de aplicación .....	10
2    Normas para consulta .....	10
3    Términos y definiciones.....	11
4    Entorno de funcionamiento .....	14
5    Muestreo .....	15
6    Marcado.....	15
7    Métodos de caracterización para la medida del funcionamiento de las células desnudas y CoC sujetos a los ensayos de cualificación .....	15
7.1  Generalidades .....	15
7.2  Medición de la curva I-V en iluminación .....	16
7.3  Medida de la curva I-V en oscuridad .....	16
7.3.1  Generalidades .....	16
7.3.2  Procedimiento.....	16
7.4  Trazado de la electroluminiscencia (EL) .....	17
7.5  Rayos X y microscopio acústico de barrido (SAM, <i>Scanning Acoustic Microscope</i> ) .....	17
7.6  Inspección visual .....	18
7.7  Medidas de resistencia térmica .....	18
8    Criterios de aceptación.....	19
9    Documentación y presentación de informes .....	28
10   Modificaciones y recualificación .....	28
11   Ensayos de fatiga para la cualificación .....	30
11.1  Generalidades .....	30
11.2  Límite de daño por ESD .....	30
11.2.1  Generalidades .....	30
11.2.2  Propósito .....	30
11.2.3  Procedimiento.....	30
11.2.4  Requisitos .....	30
11.3  Adhesión del metal trasero y delantero.....	31
11.3.1  Propósito .....	31
11.3.2  Procedimiento.....	31
11.3.3  Requisitos .....	31
11.4  Almacenamiento a alta temperatura .....	31
11.4.1  Propósito .....	31
11.4.2  Procedimiento.....	31
11.4.3  Requisitos .....	31
11.5  Ciclo térmico .....	32
11.5.1  Propósito .....	32
11.5.2  Procedimiento.....	32
11.5.3  Requisitos .....	33

<b>11.6 Alta temperatura con inyección de corriente.....</b>	<b>34</b>
<b>11.6.1 Propósito .....</b>	<b>34</b>
<b>11.6.2 Procedimiento.....</b>	<b>34</b>
<b>11.6.3 Requisitos .....</b>	<b>35</b>
<b>11.7 Calor húmedo con bajo nivel de iluminación sesgada .....</b>	<b>35</b>
<b>11.7.1 Propósito .....</b>	<b>35</b>
<b>11.7.2 Procedimiento.....</b>	<b>35</b>
<b>11.7.3 Requisitos .....</b>	<b>35</b>
<b>11.8 Soldabilidad .....</b>	<b>36</b>
<b>11.8.1 Propósito .....</b>	<b>36</b>
<b>11.8.2 Procedimiento.....</b>	<b>36</b>
<b>11.8.3 Requisitos .....</b>	<b>37</b>
<b>11.9 Iluminación .....</b>	<b>38</b>
<b>11.9.1 Propósito .....</b>	<b>38</b>
<b>11.9.2 Procedimiento.....</b>	<b>38</b>
<b>11.9.3 Requisitos .....</b>	<b>39</b>
<b>11.10 Fuerza de unión de alambre/cinta .....</b>	<b>39</b>
<b>11.10.1 Propósito .....</b>	<b>39</b>
<b>11.10.2 Procedimiento.....</b>	<b>39</b>
<b>11.10.3 Requisitos .....</b>	<b>41</b>
<b>11.11 Adhesión del dado.....</b>	<b>42</b>
<b>11.11.1 Propósito .....</b>	<b>42</b>
<b>11.11.2 Procedimiento.....</b>	<b>42</b>
<b>11.11.3 Requisitos .....</b>	<b>42</b>
<b>11.12 Resistencia de cizalladura del conector .....</b>	<b>44</b>
<b>11.12.1 Propósito .....</b>	<b>44</b>
<b>11.12.2 Procedimiento.....</b>	<b>44</b>
<b>11.12.3 Criterios de superación/fallo .....</b>	<b>45</b>
<b>11.13 Resistencia a la cizalladura del diodo de paso .....</b>	<b>45</b>
<b>11.13.1 Propósito .....</b>	<b>45</b>
<b>11.13.2 Procedimiento.....</b>	<b>45</b>
<b>11.13.3 Requisitos .....</b>	<b>45</b>
<b>Anexo ZA (Normativo)      Otras normas internacionales citadas en esta norma con las referencias de las normas europeas correspondientes .....</b>	<b>47</b>

<b>Figura 1 - Esquemas y fotos de células en soporte y ensamblado para ensayo de célula desnuda .....</b>	<b>13</b>
<b>Figura 2 - Ejemplos representativos de sistemas CFV, en los cuales se muestran células y CoC .....</b>	<b>14</b>
<b>Figura 3 - Diagrama de flujo de los ensayos de cualificación para células solares desnudas .....</b>	<b>26</b>
<b>Figura 4 - Diagrama de flujo de los ensayos de cualificación para CoC .....</b>	<b>27</b>
<b>Figura 5 - Diagrama de ciclo térmico para el ensayo de CoC y TCO-1 .....</b>	<b>33</b>
<b>Figura 6 - Diagrama de fuerza en el ensayo de resistencia a la unión (tomado de la Norma IEC 60749-22:2002, anexo A, método B) .....</b>	<b>40</b>
<b>Figura 7 - Límites mínimos de tracción de la unión (normal al dado) (tomado de la Norma IEC 60749-22:2002, anexo A, método B) .....</b>	<b>41</b>
<b>Figura 8 - Esquema de la configuración del ensayo para el ensayo de adhesión del dado .....</b>	<b>42</b>
<b>Figura 9 - Criterios de resistencia a la cizalladura del dado (fuerza mínima frente a área de fijación del dado) (tomado de la Norma MIL-ST-883-K) .....</b>	<b>44</b>

**Figura 10 – Esquemas de la posición de la herramienta de empuje (tomado de la Norma IEC 62137-1-2:2007).....46**

<b>Tabla 1 –Descripción de los Ensayos de Cualificación para células solares desnudas .....</b>	<b>20</b>
<b>Tabla 2 – Descripción de los ensayos de cualificación para CoC .....</b>	<b>23</b>
<b>Tabla 3 – Opciones de ciclo térmico (TCO) del ensayo 11.5 para CoC .....</b>	<b>32</b>
<b>Tabla 4 – Fuerza de tracción mínima, <math>P_w</math> (tomado de la Norma IEC 60749-22:2002, método B) .....</b>	<b>40</b>

## **1 Objeto y campo de aplicación**

Este documento especifica los requisitos mínimos para la cualificación de las células fotovoltaicas de concentración (CFV) y los conjuntos de célula en soporte (CoC) para su incorporación en receptores, módulos y sistemas CFV.

El objetivo de esta norma de cualificación es determinar las características optoelectrónicas, mecánicas, térmicas y de procesamiento de las células CFV y CoC para demostrar que son capaces de soportar procesos de ensamblaje y entornos de aplicaciones CFV. Los ensayos de cualificación de este documento están diseñados para demostrar que las células o CoC son adecuadas para procesos de ensamblaje típicos, y que cuando se ensamblan correctamente, son capaces de cumplir la Norma IEC 62108.

Este documento define ensayos de cualificación para dos niveles de ensamblaje de dispositivos fotovoltaicos de concentración:

- a) célula, o célula desnuda; y
- b) célula en soporte (CoC).

NOTA En la industria se utiliza una variedad de nombres alternativos, como ensamblaje de células solares, receptor, etc.

## **2 Normas para consulta**

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

IEC 60721-2-1:2013, *Clasificación de las condiciones ambientales. Parte 2-1: Condiciones ambientales presentes en la naturaleza. Temperatura y humedad.*

IEC 60749-3:2017, *Dispositivos de semiconductores. Métodos de ensayo mecánicos y climáticos. Parte 3: Examen visual externo.*

IEC 60749-6:2017, *Dispositivos de semiconductores. Métodos de ensayo mecánicos y climáticos. Parte 6: Almacenamiento a alta temperatura.*

IEC 60749-14:2003, *Dispositivos de semiconductores. Métodos de ensayo mecánicos y climáticos. Parte 14: Robustez de los terminales (integridad de los conectores).*

IEC 60749-21:2011, *Dispositivos semiconductores. Ensayos mecánicos y climáticos. Parte 21: Soldabilidad.*

IEC 60749-22:2002, *Dispositivos de semiconductores. Métodos de ensayo mecánicos y climáticos. Parte 22: Robustez de las uniones soldadas.*

IEC 60904-1-1:2017, *Dispositivos fotovoltaicos. Parte 1-1: Medida de la característica corriente-tensión de dispositivos fotovoltaicos (FV) multi-unión.*

IEC 61000-4-2:2008, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas.*

IEC 61193-2:2007, *Sistemas de evaluación de la calidad. Parte 2: Selección y uso de planes de muestreo para inspección de componentes y paquetes electrónicos.*

IEC TS 61836:2016, *Solar photovoltaic energy systems. Terms, definitions and symbols.*

IEC 62108:2016, *Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CFV). Cualificación del diseño y homologación.*

IEC 62137-1-2:2007, *Tecnología de montaje en superficie. Métodos de ensayo ambientales y de durabilidad para rincones de soldadura de montaje en superficie. Parte 1-2: Ensayo de fuerza de cizallamiento.*

IEC 62670-1:2013, *Concentradores fotovoltaicos (CFV). Ensayos de rendimiento. Parte 1: Condiciones normales.*

IEC TS 62789:2014, *Photovoltaic concentrator cell documentation.*

IEC 63202-2, *Photovoltaic cells. Part 2: Electroluminescence image for crystalline silicon solar cells.*

ECSS-E-ST-20-08C Rev 1, 18 July 2012, *Space engineering. Photovoltaic assemblies and components. Part 7.5.8: Coating adherence (CA).*

MIL-ST-883-K, *Test Method Standard. Microcircuits Method 2019.9 Die shear strength.*